

Erstes nordamerikanisches EtherCAT-Plugfest erfolgreich

Das erste nordamerikanische EtherCAT-Plugfest war mit über 20 Teilnehmern von 11 Mitgliedsfirmen gut besucht. Vier neue Master-Implementierungen wurden gegen die Vielfalt der Slave-Geräte von acht verschiedenen Herstellern getestet. Das Hauptziel der Veranstaltung bei National Instruments in Austin, Texas, war die Überprüfung der Interoperabilität der EtherCAT-Implementierungen.

Dr. James Truchard, Präsident, CEO und Mitbegründer von National Instruments, unterstrich in seiner Eröffnungsansprache ebenfalls die Bedeutung von Konformität und Interoperabilität für den Erfolg einer Kommunikationstechnologie.

Alle Slave-Geräte wurden einzeln und in Gruppen mit allen EtherCAT-Mastern betrieben. Zusätzlich wurden die Geräte mit dem offiziellen EtherCAT-Konformitätstest-Tool überprüft.

Mit Plugfesten in Nordamerika, Asien und Europa verbessert die ETG weltweit die Interoperabilität von EtherCAT-Geräten. Aufgrund der Nachfrage durch kommende EtherCAT-Implementierungen und durch Erweiterungen verfügbarer Geräte ist ein zweites ETG-Plugfest in Nordamerika bereits in Planung. Das achte europäische Plugfest findet Anfang Oktober bei Stöber Antriebstechnik in Pforzheim statt.

Die **EtherCAT Technology Group** ist eine internationale Anwender- und Herstellervereinigung, in der Anwender aus verschiedenen Branchen mit führenden Automatisierungsanbietern zusammenarbeiten, um die EtherCAT-Technologie zu unterstützen, zu verbreiten und weiterzuentwickeln. Sie wurde im November 2003 gegründet und hat über 1100 Mitgliedsfirmen aus 47 Ländern.

➔ Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.ethercat.org

EtherCAT Technology Group

Martin Rostan
Ostendstraße 196
90482 Nürnberg
Germany

Phone: +49 (0) 9 11 / 5 40 56 20
Fax: +49 (0) 9 11 / 5 40 56 29
m.rostan@ethercat.org
www.ethercat.org

Press Contact

Andrea Bock

Phone: +49 (0) 911 / 540 56 225
Fax: +49 (0) 911 / 540 56 29
press@ethercat.org
www.ethercat.org/presse/

Pressebilder



Bildunterschrift:

Dr. James Truchard, Präsident, CEO und Mitbegründer von National Instruments, unterstrich in seiner Eröffnungsansprache zum ersten nordamerikanischen EtherCAT-Plugfest die Bedeutung von Konformität und Interoperabilität für den Erfolg einer Kommunikationstechnologie.



Bildunterschrift:

Interoperabilitäts-Test beim ersten nordamerikanischen EtherCAT-Plugfest bei National Instruments in Austin, Texas